DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

05379209

SPATIAL LIGHT MODULATOR

PUB. NO.:

08-334709 [JP 8334709 A]

PUBLISHED:

December 17, 1996 (19961217)

INVENTOR(s): RARII JIEI HOONBETSUKU

APPLICANT(s): TEXAS INSTR INC <TI> [000741] (A Non-Japanese Company or

Corporation), US (United States of America)

APPL. NO.:

08-097041 [JP 9697041]

FILED:

April 18, 1996 (19960418)

PRIORITY:

7-424,021 [US 424021-1995], US (United States of America),

April 18, 1995 (19950418)

INTL CLASS:

[6] G02B-026/08; H04N-005/74

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 44.6

(COMMUNICATION -- Television)

JAPIO KEYWORD: R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide

Semiconductors, MOS)

DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

010836524

Image available

WPI Acc No: 1996-333477/199633

XRPX Acc No: N96-281067

Spatial light modulator e.g. for digital micromirror device - has pixel mirror which is supported by yoke so electrostatic attraction forces are generated between elevated mirror and elevated address electrode and between yoke and underlying address electrode

Patent Assignee: HORNBECK L J (HORN-I); TEXAS INSTR INC (TEXI)

Inventor: HORNBECK L J

Number of Countries: 009 Number of Patents: 005

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week	
US 5535047	Α	19960709	US 95424021	Α	19950418	199633	В
EP 738910	A 2	19961023	EP 96106099	Α	19960418	199647	
CA 2173637	Α	19961019	CA 2173637	Α	19960409	199707	
JP 8334709	Α	19961217	JP 9697041	Α	19960418	199709	
TW 295631	Α	19970111	TW 96104099	Α	19960409	199717	

Priority Applications (No Type Date): US 95424021 A 19950418

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
US 5535047	Α		16	G02B-026/00	Ü
EP 738910	A2	E	17	G02B-026/08	
Designated	States	Regio	nal): [E FR GB IT NI	
JP 8334709	Α		•	G02B-026/08	
CA 0150605				G00D 006/00	

CA 2173637 G02B-026/08 TW 295631 Α G02B-026/02

Abstract (Basic): US 5535047 A

The modulator (10) includes addressing circuitry comprising a first underlying address electrode provided proximate to a substrate and a second elevated address electrode provided above the substrate. A yoke (32) is supported over the underlying address electrode with at least one hinge connected to and supporting the yoke. The hinge allows deflection of the yoke. A pixel mirror (30) is elevated above and supported by the yoke and is positioned over the elevated address electrode. Electrostatic attraction is generated between the elevated pixel mirror and the elevated address electrode and between the yoke and the underlying address electrode.

USE/ADVANTAGE - E.g. optical information processing, projection displays, video and graphics monitors, television receivers, electrophotographic printing. High address torque, high latching torque, high reset forces and wide address margins. Pixel mirror is less susceptible to address upset, requires lower reset voltage and has high switching speed. Dwg.2/15

Title Terms: SPACE; LIGHT; MODULATE; DIGITAL; DEVICE; PIXEL; MIRROR; SUPPORT;

YOKE; SO; ELECTROSTATIC; ATTRACT; FORCE; GENERATE; ELEVATE; MIRROR;

ELEVATE; ADDRESS; ELECTRODE; YOKE; UNDERLYING; ADDRESS; ELECTRODE

Index Terms/Additional Words: DMD

Derwent Class: P81; U12; V06; V07; W04

International Patent Class (Main): G02B-026/00; G02B-026/02; G02B-026/08 International Patent Class (Additional): G02B-026/10; G02F-001/29; H04N-005/74

File Segment: EPI; EngPI

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-334709

(43)公開日 平成8年(1996)12月17日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
G 0 2 B	26/08			G 0 2 B	26/08	E	
H 0 4 N	5/74			H 0 4 N	5/74	В	

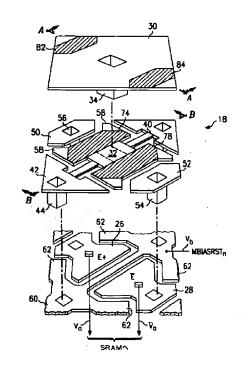
·		審査請求	未請求 請求項の数1 OL (全 12 頁)
(21)出願番号	特願平8-97041	(71)出願人	590000879
			テキサス インスツルメンツ インコーポ
(22)出願日	平成8年(1996)4月18日		レイテツド
() (1			アメリカ合衆国テキサス州ダラス、ノース
(31)優先権主張番号	424021		セントラルエクスプレスウエイ 13500
(32)優先日	1995年4月18日	(72)発明者	ラリー ジェイ. ホーンベック
(33)優先権主張国	米国(US)		アメリカ合衆国テキサス州バン アルスタ
			イン, ボックス 162, ルート 1
		(74)代理人	弁理士 浅村 皓 (外3名)

(54) 【発明の名称】 空間光変調器

(57)【要約】

【課題】 より効率的なリセット動作等DMDの性能を 向上する。

【解決手段】 増加した性能パラメータを有するDMD 型の空間光変調器(10)である。画素ミラー(30) がヨーク (32) によって支持され、幾つかの構造体の 間に電子静電引力 (70, 76, 80, 82) が生じ る。まず、髙架ミラー(30)と髙架アドレス電極(5 0,52)の間、次に、ヨーク(32)と下部アドレス 電極 (26, 28) の間に生じる。 画素 (30) は、従 来の世代のデバイスに比べ、高アドレス・トルク、高ラ ッチ・トルク、高い復元力、及びより大きなマージンを 達成する。基板アドレス電極 (26, 28) 上のヨーク (32)の近接により、大きな引力が実現され、画素は アドレス・アップセットに感度が低く、より小さなリセ ット電圧を必要とし、スイッチスピードをより早める。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 空間光変調器であって、

基板と、

前記基板に近接して提供される第1の部分と、前記基板上に高架される第2の部分とを有するアドレス回路と、前記アドレス回路の第1の部分上に支持されるヨークと、

前記ヨークに接続され、前記ヨークを支持する少なくとも1つのヒンジであって、前記ヒンジは前記ヨークを撓ませ、

前記ヨーク上に高架され、ヨークによって支持され、前 記高架アドレス回路の第2の部分上に位置付けられる画 素とを含む空間光変調器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は一般的に、光学的光画像を形成する入射光を変調する光空間光変調器に関連し、更に詳細には、アドレス回路上に形成されるパイステイブル(bistable)・マイクロミラーのアレイを有するデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)に関する。

[0002]

【従来の技術及びその課題】空間光変調器(以下SLM)には、光学的な情報処理の分野において、投射ディスプレイ、ビデオ・モニター、グラフィック・モニター、テレビ及び電子写真プリントなど多数の用途がある。SLMは空間パターンの入射光を変調し、電気的又は光学的入力に対応する光画像を形成する装置である。入射光は、フェーズ、強度、偏光、又は方向において変調され得る。光変調は、電子光学的又は磁気光学的効果 30を示す種々の材料によって、又は表面変形による光を変調する材料によって達成される。

【0003】SLMは典型的に、アドレス可能な画像素子(画素)の領域又は線形アレイから形成される。ソース画素データは、まず通常SLMの外にある関連する制御回路によってフォーマットされ、その後、1度に1フレームが画素アレイにロードされる。この画素データは、種々のアルゴリズム、つまり、トップからボトムへ順に1度に1画素ラインを、あるいは一つおきの画素ライン、例えば奇数列の画素を、トップからボトムへ順に 40アドレス指定し、その後偶数画素ラインへリターンすることによってインターリープするなど、を用いて画素アレイに書込まれ得る。陰極線管(CRT)では、このデータ書込み技術は、高電力電子ガンが発光体の画素を左から右へ一度に横切ってスキャンするラスター化として周知である。この画素アドレス書込み方式は液晶ディスプレイ(LCD)にも応用することができる。

【0004】テキサス州ダラスのテキサス・インスツル た、Hornbeckの米国特許番号第4,662,746号、メンツの最近のイノベーションは、デジタル・マイクロ 発明の名称『空間光変調器およびその方法』、Hornbeck でデバイス又は変形ミラー・デバイス(総称して 50 の米国特許番号第4,710,732号、発明の名称

DMD) である。DMDはディスプレイ、プロジェク タ、及びハードコピープリンタの用途に適している電子 的/機械的/光学的SLMである。DMDは、モノリシ ック単一チップ集積回路SLMであり、17ミクロンセ ンター上の16ミクロン四方の可動マイクロミラーの高 密度アレイを有する。これらのミラーは、SRAMアレ イセル及びアドレス電極を有するアドレス回路上に形成 される。各ミラーはDMDアレイの1画素を形成し、バ イステイブル、つまり2つの位置のうち1つの位置で安 10 定 (ステイブル) であり、ミラーアレイ上に向けられた 光源は2方向のうち一方に反射される。1つの安定"オ ン"状態において、そのミラーへの入射光は投射レンズ へ反射され、表示スクリーン又はプリンタのフォトセン シティブ素子にフォーカスされる。他方の"オフ"ミラ 一位置において、ミラーへ向けられる光は光アプソーバ ーに偏向される。アレイの各ミラーは、投射レンズ又は 光アブソーバーのいずれかへ入射光を導くよう個別に制 御される。投射レンズは、表示スクリーン上へ、画素ミ ラーから変調された光を最終的にフォーカスし拡大し、 表示する場合の画像をつくる。DMDアレイの各画素ミ ラーが"オン"の位置である場合、表示される画像は明 るい画素のアレイであり得る。

【0005】DMDデバイス及びその利用についてのより詳細な説明は、本発明と同じ譲渡人に譲渡されている、Hornbeckの米国特許番号第5,061,049号、発明の名称『空間光変調器およびその方法』、DeMondらの米国特許番号第5,079,544号、発明の名称『標準独立デジタル化ビデオシステム』、及びNeisonの米国特許番号第5,105,369号、発明の名称『プリンティング・システム露光モジュール整合方法及び製造方法』を参照されたい。本発明と同じ譲渡人に譲渡され、参照のためここに引用する、米国特許番号第5,278,652号、発明の名称『パルス幅変調されたディスプレイ・システムを用いるためのDMDアーキテクチャ及びタイミング』に記載されたように、画像を形成する画素のグレイ・スケールは、ミラーのパルス幅変調技術によって達成される。

【0006】DMDはそれが真にデジタル・ディスプレイ・デバイスであり、集積回路ソリューションである点で革新的である。DMDの進歩及び変化は、共に譲渡される種々の特許を参照することによって理解され得る。DMD空間光変調器の『第1世代』はミラーとビームが同一のものである可撓性ビームを実現した。つまり、電子静電力がミラーと下部アドレス電極との間に作られ、その撓みを誘導する。これらのミラーの撓みは可変であり、アナログモードで作動し、リーフ・スプリング又は片持ちばりビームで構成され得ることは、共に譲渡された、Hornbeckの米国特許番号第4,662,746号、発明の名称『空間光変調器およびその方法』、Hornbeckの米国特許番号第4,710,732号、発明の名称

『空間光変調器およびその方法』、Hornbeckの米国特許 番号第4,956,619号、発明の名称『空間光変調 器』、Hornbeckの米国特許番号第5, 172, 262 号、発明の名称『空間光変調器およびその方法』に開示 されており、ここに参照のため引用する。

【0007】この第1世代のDMDは、デジタル又はバ イステイブル・デバイスとしても実施され得る。ビーム (ミラー) は、ねじれヒンジで支持され、ミラー片が着 地パッド (landing pad) 上に着地するまで、2方向の うち1方向に10度軸回転するミラーを有し得る。この 10 ような実施例は、共に譲渡されたHornbeckの米国特許番 号第5,061,049号、発明の名称『空間光変調器 およびその方法』に開示されている。ミラー片と着地パ ッドとの間のファン・デル・ワールスの力を制限するた め、着地パッドは、着地パッド上に形成される配向(or iented) 単分子層によって不活性化され得る。この単分 子層は、ヴァン・デル・ワールの力を減少させ、ミラー が電極に膠着 (stick) するのを防ぐ。この技術は、共 に譲渡されたHornbeckの米国特許番号第5, 331, 4 5 4 号、発明の名称『DMDのための低リセット電圧プ 20 ロセス』に開示されており、参照のためここに引用す

【0008】DMDの『第2世代』は、共に譲渡された 米国特許番号第5,083,857号、発明の名称『多 レベル変形可能ミラー・デバイス』及び同時係属特許出 願で1993年12月21日に出願された、出願番号第08/1 71,303、発明の名称『改良された多レベル・デジ タル・マイクロミラー・デバイス』で実施されている。 この第2世代のデバイスでは、ミラーはヨーク上に持ち 上げられ、このヨークは一対のねじれヒンジによってア ドレス回路上に懸架されている。この出願の図3 c に示 すように、電子静電力は、高架ミラー及び高架電極の間 に生じる。回転するときに着地電極と接触するのはヨー クであり、ミラー片は、どの構成物とも接触しない。ミ ラーの約50%である、ヨークのより短いモーメントの アームは、ミラー片が自由に動くために、リセットパル スによりエネルギーがより効果的にミラーに接続される ようにする。共振リセットパルスをミラーに提供するこ とによって、ミラーが旋回(ピポット)構造を着地電極 から自由にすることは、共に譲渡された米国特許番号第 5,096,279号、発明の名称『空間光変調器およ びその方法』、及び米国特許番号第5,233,456 号、発明の名称『共振ミラーとその製造方法』に開示さ れている。しかし、ヨークがアドレス電極の表面領域を わずかに減少させるため、第1世代のデバイスに比べ、 ミラーと高架アドレス電極との間に生じるアドレス・ト ルクが多少犠牲になる。

【0009】より効率的なリセット動作を有する改良さ れたDMDを提供し、より多くのアドレス・トルク、ラ

スを開発することが望まれている。改良されるデバイス は、基準の製造工程を用いることによって製造されるこ とが好ましい。

[0010]

【課題を達成するための手段及び作用】本発明は、ヨー クが第1のアドレス電極対の実質的な部分を覆うよう に、ヒンジと平行にヨークを水平に伸ばすことによっ て、DMD空間光変調器としての技術的利点を達成す る。第2の高架アドレス電極対が、ヨークの横およびヨ ークに支えられた高架ミラーの下に設けられる。アドレ ス・トルクは、第1のアドレス電極対とヨークの間、お よび第2の高架アドレス電極対と高架ミラーの間で達成 される。ヨークは、ミラーが高架アドレス電極に関連し て配置されるより下部アドレス電極により近接して配置 される。対向部材間のユニット (単位) 領域毎の力は距 離の自乗分の一に比例するため、ヨークと下部の第1の アドレス電極対の間のユニット領域毎の力は、ミラーと 第2の高架アドレス電極対の間のユニット領域毎の力よ り4倍の大きさまで大きくなる。本発明は、従来の世代 に比べて、処理工程を変えることなく、高度なアドレス ・トルク、ラッチ・トルク、アドレス保持トルク、及び 復元力を有する。

【0011】本発明は、基板を有する空間光変調器を構 成する。第1の部分を有するアドレス回路は基板に近接 して提供され、更に基板上に高架される第2の部分を有 する。ヨークは、アドレス回路の第1の部分上に支持さ れる。少なくとも1つのヒンジがヨークに接続され、ヨ ークを支持し、ヒンジはアドレス回路の第1の部分上の ヨークを撓ませ得る。画素は、ヨークの上に持ち上げら れ、ヨークに支持され、この画素は高架アドレスの第2 部分の上に位置する。このアドレス回路の第1及び第2 の部分は、互いに電気的に接続され、それによって第1 及び第2の部分に提供される電位は、2平面に電子静電 力を生じさせる。まず、電子静電力はヨークとアドレス 回路の第1の部分の間に、次に、高架画素と高架第2の 部分との間に生じる。

【0012】ヨークと第1の部分との間の距離は、画素 と高架第2の部分との間で定められる距離の約半分であ る。ヨークとアドレス回路の第1の部分の対向する表面 領域は、高架画素と高架第2の部分との間に生じるアド レス・トルクより約4倍大きいアドレス・トルクを実現 する。ネット・アドレス・トルクは付加的であり、前の 世代のDMDデバイスによって生じるアドレス・トルク よりも実質的に大きい。

【0013】ヨークは、ヨーク軸の両側に一対のヨーク 片を有する、蝶のような形をしていることが好ましい。 回転すると、一対のヨーク片の一方が着地パッドに着地 し、それにより支持され、持ち上げられる画素ミラー は、どの構造物とも離れたままになる。このように、リ ッチ・トルク、及びアドレス保持トルクを有するデバイ 50 セット・パルスは、ミラーに提供され得、良好なリセッ

ト動作を達成するため、ミラーに共振する周波数である ことが好ましい。ヨークは、実質的にヒンジと同じ平面 であることが好ましく、ヒンジが正確な整合及びバラン スで形成されるように、単一エッチング工程を用いて形 成され得る。

【0014】空間光変調器は、アドレス回路に接続され る制御回路を更に有する。この制御回路は、アドレス回 路の第1及び第2の部分の両方にアドレスデータを提供 し、画素を撓ませる。アドレス回路の第1の部分はパッ ドを有し、回転の画素軸の両側に提供され、離れている 10 る。一次メモリセルは、それぞれWDn 又はRDn とし アドレス回路の第2の部分はこのヨーク軸の両側の画素 の下に提供されることが好ましい。制御回路は、これら の一連のアドレス指定する部分のいずれか1つにアドレ スデータを提供し、アドレス指定する部分の方へヨーク とミラーを撓ませ、アドレス指定された第1及び第2の 部分の方へヨークおよびミラーを撓ませる。画素はミラ ーであり、ヒンジに対して45度の角度でジオメトリッ クに配向されたの四角形であり、暗視界光学系(darkfi eld optics) によって感知される画素の端に沿って生じ る回折項 (diffraction terms) を最小化することが好 ましい。

【0015】一対のアドレス電極上に懸架されたヨーク を有し、第2のアドレス電極対上に伸びる高架ミラーを 支持するDMDデバイスは、アドレス電極と旋回構造 物、つまり、ヨークとミラー、との間の引付ける(attr active) 領域を大きく増加させる。アドレス基板上の下 部アドレス電極は、金属3から構成され、アトラクティ ブ領域を最大にするよう注意深く設計され、ミラー及び ヨークと同じ電位を有する着地電極上にヨーク片を着地 させる。ミラーの高架アドレス電極は、第2世代のデバ 30 イスから修正されて本発明の延長ヨークを提供(accomm odate) 一方、ミラーと高架電極の間に生じ得るトルク のほとんどを維持する。高架電極の減少された領域の結 果の損失トルクはアドレス・トルク上に伸びるヨークに よって補償されるよりも多く、これらのアドレス電極 は、高架電極に対し位置付けられるミラーよりヨークか らその半分の距離に位置付けられる。第2世代のデバイ スに比べて、生じるネット・アドレス・トルクは、約2 倍 (a factor of two) 大きい。本発明は更に、より大 きいラッチ・トルク及びアドレス保持トルクを達成す

[0016]

【実施例】本発明の一実施例を図面を参照して説明す る。図1において、デジタル・マイクロミラー・デバイ ス(DMD)を有する空間光変調器を全体として10で 示す。DMD10は、単一チップ集積回路であって、8 6 4×576マイクロミラー・アレイ12を有するよう に示されている。アレイ12は、864×36メモリセ ルアレイ16上にモノリシックに形成される。図2に示

6 モリセル (MR0-MR35) 列の各メモリセルは、あ る特定の16画素グループ(18)に関連され、制御す る。各メモリセルは、一次の1ビット静電ランダムアク セスメモリ (SRAM) 及びその一次セルによってフィ ードされる二次の1ビットSRAMセルを有する。メモ リセルの各864列のそれぞれに接続される864ビッ トラインBL0-BL863がある。列画素データは、 関連するピットラインBL0-BL863を介して、ア ドレス指定された一次メモリセル行MRn にロードされ て識別される、関連する行の書込み可能又は読出し可能 ラインをイネーブルにすることによってアドレス指定さ れ、WPn は行MRn の各一次セルのイネーブル入力に 接続される。この画素データは、グローバル制御ライン MXFRBをイネーブルにすることによってそれぞれ二 次セルへ一次セルからラッチされ、MXFRBはアレイ 16の全ての二次セルのイネーブル入力に接続されてい る。二次メモリセルは本質的にシャドウ・ラッチとして 作動し、データは一次メモリセルから二次メモリセルへ ロードされ得、一次メモリセルが二次メモリセルのメモ リセル内容に影響を及ぼすことなく新しい画素データを 実質的に再ロードすることを可能にする。シャドウ・ラ ッチ技術の付加的説明は、共に譲渡された同時係属中の 特許出願番号08/389,673で1995年2月16 日に出願された、発明の名称『単一ビットライン・デュ アル・ラッチ・メモリセルを有する空間光変調器』にさ れており、参照のためここに引用する。行アドレス及び 列データロード回路、及びDMD10のテスト制御機能 を有する制御回路の更に詳しい説明は、共に譲渡された 同時係属中の特許出願番号08/373,692で19 95年1月17日に出願された、発明の名称『モノリシッ

【0017】図2はミラーアレイ12の1つの画素18 を示す。二次メモリセルのデータは、一対の相補性アド レス電極ラインに提供され、各ラインは順に、アレイ1 2の各画素18の下に形成され、画素に関連する2つの アドレス電極26及び28のうち1つに接続される。画 素18は、支持ポスト34によって、全体として32で 示すヨークの上に支持され、上に持ち上げられる四角形 ミラー30を有する。支持ポスト34は、ミラーの中央 から下方へ伸び、図示するように、そのねじれ軸にそっ てヨーク32の中央に取付けられ、ヨーク32上のミラ -30の質量の中心のパランスをとる。ヨーク32は、 通常は蝶の形であり、あとで詳細に説明するが、一対の ねじれヒンジ40によって中央軸に沿って軸(axially) 支持される。各ねじれヒンジ40の反対の端はそれ ぞれヒンジ支持ポスト44の頂点に定められているヒン ジ支持ポストキャップ42に取付けられ、支持される。 すように、メモリセルアレイ16を形成する36列のメ 50 一対の高架ミラーアドレス電極50及び52は、それぞ

ク・プログラマブル・フォーマット・ピクセル・アレ

イ』にされており、参照のためここに引用する。

30

7

れアドレス支持ポスト54及び56によって支持され る。

【0018】アドレス支持ポスト54及び56、及びヒ ンジ支持ポスト44は、アドレス電極50及び52、ね じれヒンジ40、及びヨーク32をバイアス/リセット バス60、及び一対の基板レベルアドレス電極パッド 26及び28から離して上方に支持する。ミラー30及 びヨーク32が共に、ヒンジ40により定められるヨー クのねじれ軸の回りを回転するとき、ヨーク32の撓ん だ側の一対のヨーク片58は着地サイト (site) 62に 着地し、バイアス/リセット・バス60とエンゲージ (engage) する。

【0019】図3と共に図2を参照して、本発明の好ま しい実施例に従った画素18の利点を詳細に説明する。 ミラー30及びヨーク32の回転は、2方向のうち一方 向になされ得、図5に示し後で説明するようなバイステ イブル状態及びモジュール入射光を達成する。アドレス 電圧が2つのアドレス電極パッド26又は28の一方 に、及び関連する電極支持ポスト54及び56を介し て、対応する高架ミラー・アドレス電極50又は52の 20 間の距離の二乗分の一の関数として直接変化するため、 一方に供給される。このアドレス電圧は、СМОSロジ ック回路と互換性のある5ボルトであり得るが、必要で あれば他のレベルであっても良い。同時に、+15ボル トのバイアス電圧がバイアス/リセット・バス60に、 支持ポスト44、ポストキャップ42、及びヒンジ40 を介してヨーク32に、更に支持34を介してミラー3 0に供給される。本発明は、図2にハッチングされた領 域で示す2つの場所で対向する表面間に電子静電力を供 給する技術的利点を提供する。これらの電子静電引力 は、図3の70、76、80、及び82にも示してい る。

【0020】例示のため、図2及び図3に示されるよう に、ミラー30及びヨーク32が逆時計回りに回転され る場合、0ボルト電位がアドレスラインVa上に供給さ れ、相補性アドレスラインVa上に+5ポルトが供給さ れる。その後、+15ポルト電位がバイアス/リセット ・バス 6 0 ヘパイアスライン Vb 上に供給され、ヨーク 32及びミラー30上に+15ボルト電位を供給する。 20ボルトの電位差から電子静電引力がアドレス電極2 6及びヨーク32のこの基板アドレス電極の上の部分の 40 間に生じ、この力を全体として70で示す。アドレス電 極26に懸かるヨーク32の対応する部分を、ハッチン グされた部分74で示す。逆に、ミラーが時計回りに回 転する場合、0ボルト電位が相補性アドレス電極28に 供給され、76で引力が生じる。アドレス電極28に懸 かるヨーク32の対応する部分をハッチングされた部分 78で示す。

【0021】ヨーク32の半分と下部アドレス電極26 の間に電子静電引力が生じる一方、図3に80で示すよ うな電子静電引力が高架アドレス電極50とミラー30 50 チ・トルクの大きさとして定義される増加したラッチ・

の間にも生じる。この電子静電引力は、82で示す、高 架アドレス電極50上に定められるミラー30の部分の 間に作られる電圧電位によって生じる。アドレス電極5

2上に懸けられるミラー30の部分を84で示す。従っ て、1つのアドレス電極26又は28をアドレス指定す ることによって、対応する高架アドレス電極50又は5 2にアドレス電圧を順に供給し、電子静電力が70及び 80又は76又は82で示す2つの場所で生じる。この 0ポルトアドレス電位を2つのアドレス電極26又は2

8

8の一方に選択的に供給することにより、バイアス・バ ス60に、そして結果的にヨーク32及びミラー30に +15ポルト電位が供給されると、ミラー30及びヨー ク32をどちらの方向に回転させるかが決定される。

【0022】図3において、全体的にヨーク32と同平 面であり、それぞれ約1ミクロンの距離でアドレス電極 26及び28の上方に位置している高架アドレス電極5 0及び52を示す。高架アドレス電極50及び52と上 のミラー30との距離は、この距離の約倍、つまり約2 ミクロンである。対向する表面間の引力が対向する表面 ヨーク32とアドレス電極26及び28の間に生じるユ ニット領域毎の電子静電引力は、ミラー30と対応する 高架アドレス電極50及び52の間に生じる引力の大き さの4倍である。ねじれ軸の両側に生じる力は、付加的 であり、共にミラー30とヨーク32をアドレス電極の 方向へ回転させる。

【0023】代替実施例において、高架電極50及び5 2、及び対応する支持ポストはなくてもよい。この実施 例において、ヨーク32の上のミラー30の高さは、た ったの約1ミクロンで、下部電極26及び28のディス タル・ローブ (distal lobe) により強い引力を達成す る。撓むとき、ミラー30はアドレス電極26及び28 の対応するディスタル・ローブへ向かって回転するが、 まだエンゲージしない。この実施例では、ポスト44、 ヨーク32及びミラー30を有する高架構造物は、すべ て同じ電位であり、ショートの危険性が回避される。こ のように、1組の高架電極の限定は意図されない。

【0024】アドレス・トルク(Ta)は、ヨーク3 2及びミラー30と共にアドレス電圧によって生じるト ルクである。このアドレス・トルクは、同様のアドレス 電圧及びバイアス電位の従来の世代のDMDデバイスで 生じるアドレス・トルクよりずっと大きい。このよう に、本発明は、バイアス電圧が供給されるとき、ミラー が適切な方向に回転することを保証する必要のあるアド レス電圧Va と電位の間の差として定義される改良さ れたアドレスマージンを有する。

【0025】本発明の画素は、ミラーを反対の状態へ回 転(又はアップセット(upset)) させるに役立つアド レス電圧がある場合、バイアス電圧によって生じるラッ

トルク (T 1) も有する。本発明の別の著しく改良さ れた性能パラメータは、リセット後にバイアス電圧がオ フの時間の間、その着地状態のミラーを保持するアドレ ス電圧の能力の大きさと定義されるアドレス保持トルク (Th) の増加である。本発明の別の改良された特徴 は、単一パルスのリセットとヒンジの片によってつくら れる復元力の組合せによって作られる片反応力の大きさ と定義される復元力(Fr)の増加である。

【0026】これらの4つすべての性能パラメータは、 下部アドレス電極を有する電子静電力を生じさせるヨー 10 ク32を、高架ミラーと高架アドレス電極との間に生じ る電子静電引力と共に用いる設計により、本発明によっ て実質的に前の世代のDMDデバイスより改良された。 アドレス電極上の回転可能なヨークと実質的にその上の 対向する表面領域との近接により、上述のすべての性能 パラメータが著しく増加し、DMDデバイスの電子機械 的効率を向上させる。特に、ヒンジの堅さ(stiffness)を変えることなく、前の世代のデパイスより1.8 倍高いアドレス・トルクが達成される。ラッチ・トルク は、従来のDMDデバイスの2.6倍に改良される。生 20 じる復元力は前の世代のDMDデバイスの8.8倍に増 加される。すべての改良された性能パラメータにおい て、本発明の製造工程は、後に説明するが、前の世代の デバイスとほぼ同じであり、そのため前の世代のデバイ スを超える"今までになかった"利点を提供する。

【0027】本発明のDMDデバイスは、前述のよう に、空間光変調器の操作に重要な、より大きなマージ ン、アドレス・アップセットに対するより低い感知度、 より低いリセット電圧要求、より高いスイッチスピード を含む。本発明の設計において、アドレス・マージン及 30 びラッチ・マージンを改良するために必要であれば、よ り堅いヒンジの、非線形ヒンジを組込むこともできる。

【0028】ファン・デル・ワールスの力による膠着の 可能性を減らすため、着地電極60、特にヨーク32の 片58からの接触点に対応する領域62、は不活性化さ れ得る。着地電極を不活性化することにより、ヨーク3 2の付着又は膠着する傾向は減少され得る。膠着化は抑 制力 (inhibiting force) であり、ミラーをフラット状 態にリセットするため、又はミラーを反対側に撓ませる ことのできるバイステイブル状態にスイッチするために 40 供給される大きなリセット電圧を必要とする。着地電極 を不活性化する方法は、共に譲渡されたHornbeckの米国 特許番号第5, 331, 454、発明の名称『DMDの 低リセット電圧処理』、及び共に譲渡された同時係属中 の米国特許出願番号第08/239,497で1994年5 月9日に出願された、発明の名称『マイクロ・メカニカ ル・デバイスのPFPEコーティング』に開示されてお り、参照のためここに引用する。ミラーのリセットを達 成し、ミラーを別のパイステイブル状態の撓みに誘導す

波数に対応する周波数の電圧、典型的に約5MHZ、で パルスされ得ることは、共に譲渡された米国特許番号第 5,096,279、発明の名称『空間光変調器および その方法』に開示されており、ここに参照のため引用す

10

【0029】図4はアレイ12の3×3アレイ部分の断 面透視図であり、シリコン基板上の金属3層の形成を示 し、この金属3層はアドレス電極及びシリコン基板上の バイアス/リセット・バスを定める。さらに髙架ミラー アドレス電極、ポストキャップ、及び金属3層上のヨー ク32を支持するヒンジも示す。ミラー支持ポストは、 画素のねじれ軸にそって、それぞれのヨークによって支 持されるように示されている。

【0030】図5は光学的な略図であって、入射光は、 ミラーが"オン"状態であるか"オフ"状態であるかに よって、モジュレートされ2方向の一方に偏向されるよ うに示されている。ミラー30がオン状態のとき、入射 光は投射レンズを有する光学系に反射され、前面又は後 面スクリーンプロジェクタの場合、結果的に表示スクリ ーンにフォーカスされ、電子写真プリンタの場合はフォ トセンシティブ面上にフォーカスされる。ミラー30が オフ状態のとき、入射光は光アプソーバに反射され、暗 視界光学系から離れる。ミラー30のバイステイブル状 態の間の20度の回転は反射入射光の40度スウィング を成す。このように、本発明は、本発明の空間光変調器 が意図した暗視界光学系システムで使用するのに重要な 高コントラスト率の空間光画像を達成する。

【0031】図6及び図7に関し、図2の線A-Aに沿 ったピクセル18の断面図を示し、支持ポストは示され ていない。図6に示すように、ヨーク32及びミラー3 0が非偏向(フラット)状態であり、ヨーク32は全体 的に高架アドレス電極50及び52と同平面であり、ア ドレス電極26及び28、及びリセット/バイアス60 を含む金属3層上に約1ミクロンの距離にある。ミラー 30は一対の高架アドレス電極50及び52上に、基板 64からヨークを離している距離の約2倍である、約2 ミクロン上に持ち上げられる。

【0032】図7において、図示するように、ヨーク3 2及びミラー30がアドレス指定され、時計方向に回転 されるとき、ヨーク32のアドレス指定される半分の一 対の着地片58はリセット/バイアス・バス60の部分 62上に着地する。しかし、それと共に回転する高架ミ ラー30は上に位置したままであり、対応する高架アド レス電極52から離れている。図示するように、ヨーク 32のモーメント・アームはねじれ軸のまわりのミラー 30のモーメント・アームの約半分である。ミラー30 と比較し着地ヨーク32の寸法がより短いとスタック・ ミラーをリセットするために必要なトルクを減少する が、非常に短い着地ヨークを用いるとねじれヒンジ上に るため、バイアス/リセット・ラインがミラーの共振周 50 付加圧力を起こし得る。共に譲渡され、同時係属中の特 許出願番号第08/171,303で1993年12月21日に出願された、発明の名称『マルチ・レベル・デジタル・マイクロミラー・デバイス』の記載を参照すれば上述のこれらの力をより良く理解できる。ヨーク32は一対の反対の片58上に着地し、対称的に設計されているため、アドレス電極26及び28の大きな領域は、図2に示すように、ヨーク32の下に定められ得る。更に、ヨークと着地電極の部分62の間の膠着力の減少がみられるため、ミラーの状態を変化又はリセットするときに供給されるより低いリセット電圧を必要とする。

【0033】図 $8\sim13$ を参照して、1 画素 18 を形成するために行なわれる半導体形成工程の詳しい説明をする。測定を目的とするのではなく、説明及び明確化のため、各図面は図2の線B-Bに沿った断面図を示す。

【0034】まず、図8において、シリコン基板64は メモリセル16のアレイ、行アドレス回路20、及び列 データロード回路30を含む下部アドレス回路を形成す るよう処理される。その後、基板64は保護酸化物層1 02で覆われる。次に、通常M3と呼ばれる第3の金属 化層が部分的に処理されたウェハ上にスパッタ・デポジ 20 ットされ、104で表される。この第3の金属化層はパ ターニングされ、エッチングされ、図2に示すようなア ドレス電極26及び28、及びバイアス/リセット・バ ス60を定める。次に、ヒンジ・スペーサ層106はア ドレス回路上にスピン・デポジットされ、好ましくは1 ミクロンの厚さを有するポジ型フォトレジストを有す る。一対のパイア(via) 110がフォトレジスト層10 6を通って開けられ、ヒンジ支持ポストの形成を容易に し、フォトレジスト層106は後続の処理工程の間のフ ロー及びパブリング (bubbling) を避けるため高温でデ 30 ィープUV硬化する。

【0035】図9において、金属化薄膜ヒンジ層112 はフォトレジスト層106上及びバイア110にスパッ タ・デポジットされる。ヒンジ層112は、約500 オン グストロームの厚さを有することが好ましく、アルミニ ウム、アルミニウム合金、チタン化タングステン、及び 本発明に適当な他の導電性金属から構成され得る。ヒン ジ支持ポスト44は図示したようにこの工程で定義(de fine) され、バイアス/リセット・バス60に電気的に 接続される。更にこの工程の間、一対の電極支持ポスト 54及び56が定められ、図示していないが、フォトレ ジスト層106に形成される、対応する一対のバイア1 10に層112がスパッタ・デポジットされ、これらの パイアはパイア110が開けられる前述の工程の間に形 成されている。このように、電極支持ポスト及びヒンジ 支持ポストは非常に似ている。フォトレジスト層106 の厚さはヒンジ・エアー・ギャップを決定し、そのた め、それが着地電極とエンゲージするまでのヨーク32 の角度自由度によりミラー回転角度が決定する。

【0036】図10において、第1酸化マスクがプラズ 50 質的に重なる。電子静電力をつくる対向する表面の対応

12

マ・デポジットされ、ヒンジ40の形にパターニングさ れる。その後、典型的に約3000オングストロームの 厚さであるアルミニウム合金の厚い金属化層がデポジッ トされる。第2酸化マスクはプラズマ・デポジットさ れ、その後ヨーク32、高架電極54及び56、及びヒ ンジ支持キャップ42の形にパターニングされる。その 後、薄いヒンジ層112及びより厚い金属層は、図示す るようにアドレス電極50及び52、ヒンジ支持キャッ プ42及びヒンジ40を定めるようにエッチングされ 10 る。これらの構造を定めるために、単一プラズマ・エッ チが用いられる。2つの酸化物層はエッチ・ストップと して機能し、それらの下の金属層を保護する。プラズマ ・エッチ工程が終了した後、酸化物エッチ・ストップ は、薄い金属ヒンジ、より厚い金属支持ポストキャップ 42、電極50及び54から、及び図10に示すヒンジ 40から除去される。

【0037】図11において、厚いミラー・スペーサ層122はヒンジ、電極、及び支持キャップ上にスピン・デポジットされ、約2ミクロンの厚さを有するポジ型フォトレジストで構成されることが好ましい。バイア124がフォトレジスト・スペーサ層122に開けられ、図示するように、ヨーク32上の開口部を提供し、その後フォトレジスト層122はディープUV硬化される。

【0038】図12において、その後アルミニウム合金 で構成され反射性を有するミラー金属層は、約4000 オングストロームの厚さにスパッタ・デポジットされ る。この層はミラー支持ポスト34とミラー30の両方 を形成する。その後マスキング酸化物層が、ミラー層上 にプラズマ・デポジットされ、四角ミラーの形にパター ニングされる。その後、図示するように、ミラー金属層 はプラズマ・エッチングされ、ミラー30及び支持ポス ト34を形成する。マスキング酸化物層は、ウェハがそ の後処理されダイを得るために切られる間、典型的にそ の場に残される。図13において、チップはプラズマ・ エッチング・チェンバに配置され、そこではマスキング 酸化物層と両方のスペーサ層106及び122がプラズ マ・エッチングされて取除かれ、ヒンジ40とヨーク3 2の下にヒンジ・エアー・ギャップを、高架ミラー30 下にミラー・エアー・ギャップ134を残す。

【0039】図14は、本発明の代替実施例の分割した透視図を、全体として200で示す。画素200は図1~13で示した画素18と非常に類似しており、同様の数字が同様の要素を表す。しかし、図示するように、画素200は、ねじれ軸の両側に1つの着地片204を有するように僅かに修正したヨーク202を有する。回転するとき、それが対応する着地電極208とエンゲージするか着地するまでヨーク202の一端204は回転する。ヨーク202は、基板上の金属3層から形成される一対のアドレスパッド210及び212のいずれかに実質的に頂なる、領子整質力をつくる対向する表面の対応

する領域はハッチングされた領域214、216、218及び220で示されている。ヒンジ222はヒンジポスト224からヨーク202を支持する。高架アドレス電極228及び230は、ヨーク202と同平面である。

【0040】図15において、本発明の更に別の代替実 施例を図300で示す。画素300は図(14の実施例 示す)200、及び図1~13に示す画素18に非常に 類似しており、同様の数字は同様の要素を表す。図示す るように画素300は、図14の実施例に類似する、ね 10 じれ軸の両側に提供される1つの着地片も有する。 図示 するように、ヨーク302はねじれ軸に実質的に平行に 下部アドレス電極の上に伸び、一対のアドレス電極30 4及び306はヨーク302の一方の下に提供され、別 の対のアドレス電極310,312はXパターンを有す るバイアス/リセット・バス320の別の側上に提供さ れる。2つのアドレス電極304及び306は互いに電 気的に結び付き、別の対のアドレス電極310及び31 2は、電気的に結び付いている。アドレス電極の対は、 図示するように、対応する支持ポスト336を介して、 高架ミラーアドレス電極330及び332に接続され る。電子静電引力の領域は350、352、354、3 56、358及び360のハッチングされた領域で表 す。ヒンジ362はポスト364からヨーク302を支 持する。この実施例において、パイアス/リセット・バ ス620はX型を有し、図示するように、一対のアドレ ス電極を二股に分ける。X型を有するため、バイアス/ リセット・バスは、容易にしかも簡単に基板上の金属3 層の隣接する画素と相互接続ができる。これにより、共 通バイアス/リセット・バスを有する複数の画素行を制 30 御する望ましいレイアウトが達成され得、スプリット・ リセット技術を促進することは、共に譲渡された米国特 許出願番号第08/300, 356号で1995年2月16 日に出願された、発明の名称『空間光変調器のための画 素制御回路』に開示されており、参照のためにここに開 示する。ヨーク片の着地サイトは340で示すパイアス /リセット・パスに沿って提供される。

【0041】要約すると、画素ミラーの撓みを誘導する、2つの位置で生じる電子静電力を有するDMD形式の空間光変調器が開示される。先ず、引力が、ヨークと 40下部基板アドレス電極との間に生じる。更に、電子静電力が高架ミラーと高架アドレス電極の間に生じる。これらの電子静電力は付加的であり、従来の世代のDMDデバイスを超える改良された性能パラメータを実現する。ミラーと高架アドレス電極との間のスペースの2分の1に等しい距離で、ヨークが基板アドレス電極上方に離されるため、ユニット領域毎の引力はミラーと高架アドレス電極との間に生じる力より4倍大きい。本発明の設計は、より高いアドレス・トルク、より高いラッチ・トルク、より高いリセット力、及びより大きなアドレスマー 50

14

ジンを達成する。 画素はアドレス・アップセットに対する感度が低く、より低いリセット電圧を必要とし、共振リセット及び複数リセットパルスの必要性を減らし得る。 より高いスイッチスピードが達成され、前述の改良された性能パラメータにより、非線形及びより堅い(stiff)なヒンジが実現され得る。 画素アレイは基準の工程から大きく逸脱することなく製造することができる。このように、従来の世代を超える本発明の空間光変調器によって達成することのできる改良された性能パラメータは、従来の世代を超える"今までになかった"設計である。

【0042】本発明は特定の好ましい実施例を参照して 説明されたが、本説明を参照すればこの技術の分野の習 熟者にとって、種々の変形及び修正は明白である。した がって、添付の特許請求の範囲はあらゆるこれらの変形 及び組合せを包含することを意図する。

【0043】以上の説明に関して更に次の項を開示する。

- (1) 空間光変調器であって、基板と、前記基板に近接して提供される第1の部分と、前記基板上に高架される第2の部分とを有するアドレス回路と、前記アドレス回路の第1の部分上に支持されるヨークと、前記ヨークに接続され、前記ヨークを支持する少なくとも1つのヒンジであって、前記ヒンジは前記ヨークを撓ませ、前記ヨーク上に高架され、ヨークによって支持され、前記高架アドレス回路の第2の部分上に位置付けられる画素とを含む空間光変調器。
- (2) 第1項に記載の空間光変調器であって、ヨーク 軸に沿って前記ヨークを軸支持する一対の前記ヒンジを 有する空間光変調器。
- (3) 第1項に記載の空間光変調器であって、前記ヨークは、前記画素及び前記ヨークに重なる前記画素の幅より狭い幅を有する空間光変調器。
- (4) 第2項に記載の空間光変調器であって、前記ヨークは、前記ヨーク軸の両側に一対のヨーク片を有する空間光変調器。
- (5) 第4項に記載の空間光変調器であって、前記ヨークは、蝶の形を有する空間光変調器。
- (6) 第1項に記載の空間光変調器であって、第1のスペーシングは前記ヨークと前記アドレス回路の第1の部分との間に定められ、第2のスペーシングは前記画素と前記アドレス回路の第2の部分との間に定められ、前記第1のスペーシングは前記第2のスペーシングより狭い空間光変調器。
- (7) 第1項に記載の空間光変調器であって、前記ヨークは実質的に前記アドレス回路の第2の部分と同じ平面である空間光変調器。
- (8) 第2項に記載の空間光変調器であって、対向する表面領域の第1の対は前記ヨークと前記アドレス回路の第1の部分との間に定められ、対向する表面領域の第

2の対は前記画素と前記アドレス回路の第2の部分との間に定められ、前記対向表面領域の第2の対が、前記ヨーク軸からの対向表面領域の前記第1の対より前記ヨーク軸からの距離より大きく、横方向へ定められる空間光変調器。

(9) 第1項に記載の空間光変調器であって、前記基板上に構成され、前記画素に電気的に接続されるパイアス/リセット・パスを更に有する空間光変調器。

(10) 第1項に記載の空間光変調器であって、前記 イを制御 ヒンジは、前記ヨークと実質的に同じ平面である空間光 10 有する。 変調器。 【図2】

(11) 第1項に記載の空間光変調器であって、前記 アドレス回路に結合される制御回路を更に有し、前記制 御回路は前記アドレス回路の第1の部分及び第2の部分 にアドレスデータを供給し、前記画素を撓ませる空間光 変調器。

(12) 第2項に記載の空間光変調器であって、前記 アドレス回路に結合される制御回路を更に有し、前記制 御回路は前記アドレス回路の第1の部分のひとつにアド レスデータを提供し、前記アドレス指定された第1の部 20 分の方へ前記ヨークを撓ませる空間光変調器。

(13) 第1項に記載の空間光変調器であって、前記 ヒンジに接続され前記ヒンジを支持する支持ポストを更 に有する空間光変調器。

(14) 第1項に記載の空間光変調器であって、前記 アドレス回路の第1の部分及び第2の部分は互いに電気 的に接続される空間光変調器。

(15) 第1項に記載の空間光変調器であって、前記 画素はミラーである空間光変調器。

(16) 第15項に記載の空間光変調器であって、前 30 記ミラーは四角形である空間光変調器。

(17) 第16項に記載の空間光変調器であって、前記ミラーは前記ヒンジに対し45度でジオメトリックに配向される空間光変調器。

(18) 空間光変調器であって、基板と、前記基板に 近接して提供される第1の部分と、前記第1の部分で定 められる平面上にある第2の部分とを有するアドレス回 路と、前記アドレス回路の第1の部分上に支持されるヨ ークと、前記ヨークに接続され、前記ヨークを支持する 少なくとも1つのヒンジであって、前記ヒンジは前記ヨ ークを撓ませ、前記ヨーク上に高架され、ヨークによっ て支持され、前記高架アドレス回路の第2の部分上に位 置付けられる画素とを含む空間光変調器。

16

ク、高ラッチ・トルク、高い復元力、及びより大きなマージンを達成する。基板アドレス電極26,28上のヨーク32の近接により、大きな引力が実現され、画素はアドレス・アップセットに感度が低く、より小さなリセット電圧を必要とし、スイッチスピードをより早める。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の好ましい実施例に従った空間光変調器のプロック図であり、マイクロミラーを有する画素アレイを制御する列アドレス及びコラムデータロード回路を有する。

【図2】図2に示すアレイの1つのDMD画素の分解透視図であって、可撓性ヨーク上に形成された高架マイクロミラーを有し、ヨークは一対のヒンジによって順に支持され、ハッチングした領域は高架ミラーと高架アドレス電極の間の電子静電を引付ける(attraction)領域を図示し、ヨークと下部アドレス電極の間は基板上の金属3を有する。

【図3】ミラーと高架アドレス電極との間、及びヨークと下部アドレス電極との間の電子静電引力を示し、ヨーク及びミラーは、パイアス/リセット・バスに電気的に接続され、同じ電圧バイアスを有する。

【図4】図1に示すアレイの画素の3×3アレイの断面 図であり、基板レベルアドレス電極及び基板レベルバイ アス/リセットパターンを限定する金属3層を示すた め、幾つかのヨーク、高架アドレス電極及びヒンジ支持 ポストが取り除かれ、下部基板レベルアドレス電極の一 部に重なる高架ヨークを示すため高架ミラーの幾つかが 取り除かれて示されている。

【図5】図4に示す画素ミラーが2方向のうち一方に入射光を偏向させる2つのステイブル偏向状態を示す。

【図6】高架ミラー・アドレス電極及び基板アドレス電極上に支持されたヨークを示すためヒンジ軸に沿った図1のDMDアレイの1画素の断面図。

【図7】図6の様に断面図であり、共に上に支持され1ステイブル状態に回転されるヨーク及びミラーを有し、ヨーク片はそれぞれ1対の着地パッド上に着地し、高架ミラーは高架ミラー・アドレス電極に離れて近接して残る。

【図8】従来のロバスト (robust) 半導体処理技術を用いて図2の画素を形成するために処理される半導体材料の種々の層を順次示す。

【図9】従来のロバスト(robust)半導体処理技術を用いて図2の画素を形成するために処理される半導体材料の種々の層を順次示す。

【図10】従来のロバスト(robust)半導体処理技術を 用いて図2の画素を形成するために処理される半導体材 料の種々の層を順次示す。

【図11】従来のロバスト (robust) 半導体処理技術を 用いて図2の画案を形成するために処理される半導体材料の種々の層を順次示す。

【図12】従来のロバスト (robust) 半導体処理技術を 用いて図2の画素を形成するために処理される半導体材 料の種々の層を順次示す。

【図13】従来のロバスト (robust) 半導体処理技術を 用いて図2の画素を形成するために処理される半導体材 料の種々の層を順次示す。

【図14】本発明の好ましい実施例の代替例の分割透視 図であって、ヨークはねじれ軸の両側で定められる1つ の着地片のみを有する。

【図15】本発明の好ましい実施例の別の代替例の分割 10 50,52 高架アドレス電極

透視図であって、ヨークはねじれ軸の両側に1つの着地 片を有し、ヨークは下部基板アドレス電極上にねじれ軸 に平行に伸びる。

18

【符号の説明】

10 DMD型空間光変調器

26, 28 下部アドレス電極

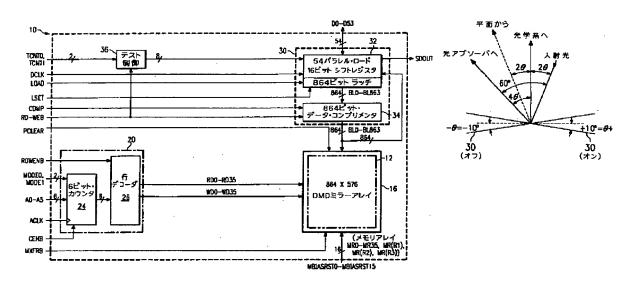
30 画素ミラー

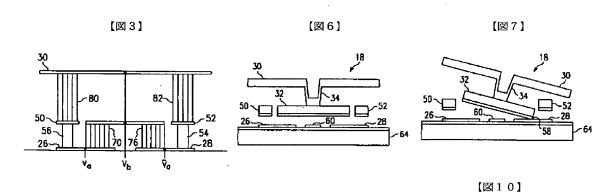
32 ヨーク

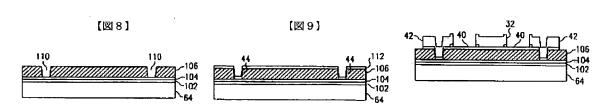
70, 76, 80, 82 電子静電引力

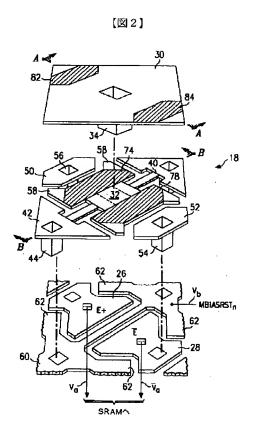
【図1】

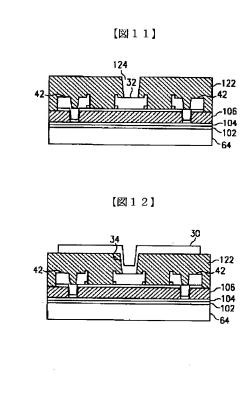
【図5】

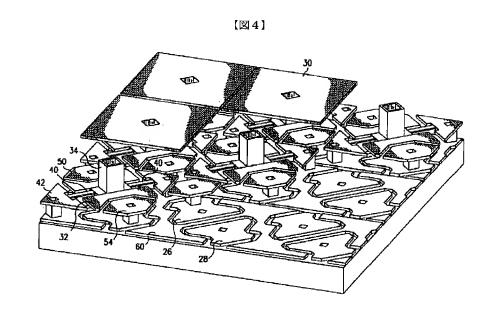




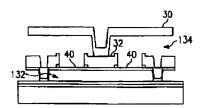




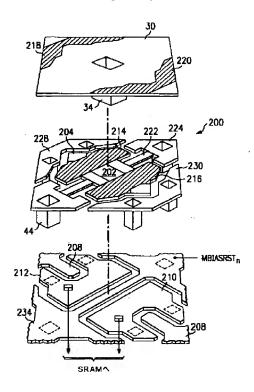




【図13】



[図14]



【図15】

